## SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

Publication number: JP60062280
Publication date: 1985-04-10

Inventor:

SHIYUDOU ACHIO

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international:

H04N5/335; H01L27/148; H04N9/07; H04N5/335;

H01L27/148; H04N9/07; (IPC1-7): H01L27/14;

H04N9/04

- European:

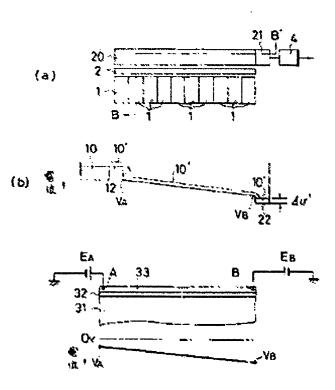
H01L27/148M

Application number: JP19830169890 19830914 Priority number(s): JP19830169890 19830914

Report a data error here

## Abstract of JP60062280

PURPOSE: To detect an excessive charge efficiently when the excessive charge is generated at a small number of picture elements, and improve the reliability of a solidstate image pickup device by providing an excessive charge migration part having a potential gradient to move the excessive charge to an excessive charge storage part on a specific end part side. CONSTITUTION:A signal charge is generated by the photoelectric transducing part 1 of the solid-state image pickup element responding to the quantity of incident light and the signal charge is stored. The amount of the charge stored in this transducing part 1 is controlled by an excessive charge control gate 2. An excessive charge which moves from the transducing part 1 beyond the potential barrier of this gate 2 is accepted by plural transducing parts in common and moved to an excessive charge migration part 20. The excessive charge storage part 21 is connected to this charge migration part 20 and the excessive charge is stored in this storage part 21. This charge migration part 20 is formed on a semiconductor substrate 31 across an insulating film 32 to obtain high resistance wiring 33, and different DC potentials VA and VB are applied to the lengthwise terminals A and B of the wiring 33 to detect the excessive charge efficiently by an excessive charge detection part 4.



⑩日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-62280

@Int Cl.4

H 04 N

識別記号

庁内整理番号

個公開 昭和60年(1985)4月10日

5/335 27/14 H 04 N H 01

6940-5C

7525-5F 8321-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

69発明の名称 固体撮像装置

9/04

创特 昭58-169890

阿千雄

昭58(1983)9月14日 29出

79発 明 者 川崎市幸区小向東芝町1番地 東京芝浦電気株式会社多摩

川工場内

勿出 願 人 株式会社 東芝

川崎市幸区堀川町72番地

何代 理 弁理士 鈴江 武彦 外2名

1. 発明の名称

固体操像装置

# 2. 特許 請求の 範囲

(1) 入射光量に応じて信号電荷が発生し、と の信号電荷を蓄積する複数の光電変換部と、と の光電変換部それぞれの蓄積電荷量を副御する 過剰電荷制御ゲートと、との過剰電荷制御ゲー トによる電位障壁を越えて前記光電変換部から 移動してくる過剰電荷を前記複数の光電変換部 に対して共通に受け入れ、との過剰電荷を所定 端部側に移動させるための電位勾配を有する過 料電荷移動部と、との過剰電荷移動部から移動してく る過剰電荷を蓄積する過剰、電荷客積部と、との過剰 電荷蓄積部の電荷量を検出する過剰電荷検出部 とを具備することを特徴とする固体撮像装置。

(2) 前記過劉龍荷移動部は、半導体基板上に 絶ば版を介して形成された高抵抗配線の両端に 相異なる直旋電圧を印加するととによって電位 勾配が形成されてなるととを特徴とする前配特 許請求の範囲第1項記載の固体擬像装置。

# 3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は固体操像装置に係り、特にその過剰 電荷移動部に関する。

## 〔発明の技術的背景〕

第1図(a)は従来の固体撮像装置の一部を示し ており、1,1…はそれぞれ入射光量に応じた 信号電荷を発生して蓄積する光電変換部であっ てpnホトダイオードからたる。2は上記各光電 変換部1.1…での信号電荷蓄積量を制御する ために各光電変換部1,1…に隣接して共通に 設けられた過剰電荷制御ケートである。 3 は上 記制御ゲート2による電位障量を越えて前記各 光電変換部1.1…から移動してくる過剰電荷 を蓄積するために上記制御ゲート2に隣接して 設けられた過剰電荷蓄積部であってたとえば n<sup>+</sup>拡散層からなる。(は上記過剰電荷寄積部 3 の電荷量を検出するためにその電荷量に応じた 電位に変換して出力する過剰電荷検出部であり、 たとえばソースホロワからなる。

第1図(h)は上記は体操像装置の半導体を におけるポテンシャル分布をよび電荷の では、10は光電である。と、 では、10は光電である。と、 では、では、10は光電である。と、 では、10は、10により定めたなでは、 がは、10により定めたなでは、 がは、10により定めたなでは、 では、10によりによるでは、 では、10によりによるでは、 では、10によりには、 では、10によりには、 では、10によりには、 では、10によりには、 では、10によりには、 では、10によりには、 では、10によりには、 では、10によりには、 では、10による。 では、10による。 では、10による。 では、10によりに、 では、10による。 では、10によりに、 には、10によりに、 

しかし、上記したように各光電変換部1・1 … からの過剰電荷を共通の過剰電荷審税部 3 に 苦様することは、少数(たとえば 1 個)の画業 に相当する。 1 個の光電変換部 1 で過剰電荷が発生した場合に、この過剰電荷による電荷審税部 3 の電位変化量 4v はおよそ全画素数で平均さ

れた小さな変化量となる。したがって、少数画 業で発生した過剰電荷の検出効率が悪くなり、 少数の画業に強い光が入射した場合を正確に検 出することが困難であった。

#### [発明の目的]

本発明は上記の事情に鑑みてなされたもので、 少数の画素で過剰電荷が発生した場合でも過剰 電荷を効率良く校出し得る固体操像装置を提供 するものである。

#### 〔発明の概要〕

即ち、本発明の固体操像装置は、過剰電荷制御ゲートによる電位障礙を越えて光電変換部から移動してくる過剰電荷を複数の光電変換部に対して共通に受け入れ、この過剰電荷を所定端部側の過剰電荷路積部へ移動させるような質位勾配を有する過剰電荷移動部を具備したことを特徴とするものである。

## [発明の実施例]

以下、図面を参照して本発明の一実施例を詳細に説明する。

第2図(a) は固体機像装置の一部を取り出して示しており、1・1・1は従来例で前述したと同様の光電変換部、2は従来例と同様の過剰電荷間倒ケートである。20は上記制御ケート2による電位に登を越えて前記光電変換部1・1・・から移動して過剰電荷を動きせる過剰電荷移動部20の一端個に連続的に形成され、上記移動器20から移動してき

的に形成され、上記移動部 2 0 から移動してきた 電荷を 器 秋 するたとえば n + 拡散層から なる過 類 電荷 蓄 級部である。 4 は上記過 類電荷 蓄 殺部 2 1 の電荷量を検出するための従来例と同様の 過 類 電荷 検出部である。

前配過類電荷移動部20は、たとえば第3図 に示すように、半導体基板(たとえばp形) 31上に絶録膜32を介してたとえばポリンリ コンからなる一定額の高抵抗配額33を形成し、 この配額33の長手方向の一端Aと他端Bとに

数部21の電位変化量 4v′が従来例よりも大きくなるので、過剰電荷検出部 4 による検出効率が良くなる。

たお、過剰電荷移動部20に電位勾配を持た せる手段は上記実施例に限られるものではなく 前記高抵抗配線33もしくはこれに代えて用いる低抵抗の電極に一定低圧を加え、その下の絶 録膜32の厚さを長手方向の一端側から他端側 に向けて次第になくなるように変化させて形態 しておくとか、上記絶縁膜33の厚さは一定の ままでその下側の過剰電荷移動配となる。 31の不純物濃度をその長手方向に心も基板 31の効果〕

上述したように本発明の固体操像装置によれば、少数の画案で過剰電荷が発生した場合でも 過剰電荷を効率良く検出することができる。

#### 4.図面の簡単な説明

第1図(a)は従来の固体操像装置の一部の平面 配置で成を示す図、第1図(b)は同図(a)のB-B' 線に沿う断面におけるポテンシャル分布を示す 図、第2図(a) は本発明に係る固体操像装置の一 実施例の一部を取り出してその平面配置構成を 示す図、第2図(b) は同図(a) のB - B'線に沿う断 面におけるポテンシャル分布を示す図、第3図 は第2図(a) における過剰電荷移跡部を取り出し てその一例の断面構造およびポテンシャル分布 を示す図である。

1 ···光電変換部、2 ···過剩電荷制御ゲート、
4 ···過剩電荷検出部、1 0 ···過剩電荷、2 0 ···
過剩電荷移動部、2 1 ···過剩電荷蓄積部、VA.
Va ···過剩電荷移動部の両端電位。

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

